

# 微小・微量の解析技術

有機エレクトロニクス材料研究会 (JOEM)

《日時》 2010年10月29日(金) 13時~17時

《会場》 自動車会館 大会議室 TEL:03-3264-4719

## 《プログラム》

13:00~13:50 「有機微量分析技術について」

13:50~14:40 「近接場ラマン分光」

15:00~15:50 「有機半導体薄膜の微細構造解析」

15:50~16:40 「光学的手法による有機デバイスの動作評価」

16:40~17:00 補充討論・総括討論

座長 ソニー 市村 真理  
旭化成 吉田 和之  
理研 早澤 紀彦  
ソニー 越谷 直樹  
東工大 間中 孝彰

参加費：参加費、講演要旨集代は無料です。

会員以外は参加費として5,000円を当日受付にて申し受けます。

懇親会費：今回は懇親会はありません。

参加登録：参加登録、登録の変更は、10月15日(金)までに、次へお願いします。

(締切日後の参加申込は非会員扱いとなりますので

(1) Web site : <http://www.organic-electronics.or.jp/> 経由『参加登録』画面

(2) FAX : 0268-21-5413 (参加証は発行しません)

※ 締め切り期日を過ぎてからの参加申し込みは要旨集を配布できない場合がございますのでご注意ください。

社団法人 有機エレクトロニクス材料研究会(The Japanese Research Association for Organic Electronics Materials)

